HIGH SENSITIVITY MEASUREMENT OF GAS EMISSION COEFFICIENT FOR EXTREME HIGH VACUUM

Seiichi Hosoda ^{#,A)}, Masao Kuriki ^{A)}, Hokuto Iijima ^{A)}, Yuki Masumoto ^{A)}, Lei Guo^{A)} ^{A)} Grad. Advanced Science of Matter, Hiroshima Univ., Higashi-Hiroshima, Hiroshima, Japan

Abstract

High brightness electron source by NEA(Negative Electron Affinity)-GaAs photo cathode is one of the important component in the next generation accelerator such as ILC(International Linear Collider) and ERL(Energy Recovery Linac). The biggest issue in the high brightness electron source is deterioration of quantum efficiency of the photo cathode. According to past researches, it is understood that the life time of the photo cathode greatly depends on the vacuum pressure (residual gas) and one of the solutions is establishing the extremely high vacuum in order of 1E-10Pa. It is essential to identify material and surface treatment with small gas emission coefficient. In this study, we measured the gas emission coefficient with quadrupole mass spectrum analyzer (Q-mass). The Q-mass is made from BeCu, which has the extremely small gas emission coefficient. The back ground is expected to be very small comparing to a conventional Q-mass. We constructed a gas emission rate measurement system based on BeCu Q-mass. The sensitivity of the system in gas emission rate is quite high, in order of 1E-13 Pa.m/s or less, which depends on gas species. Gas emission rate of titanium was found to be 1.71E-12Pa.m/s at 300K. It is a first direct measurement in room temperature.

極高真空のための高感度ガス放出係数測定

1. はじめに

ILC(International Linear Collider) や ERL(Energy Recovery Linac)計画をはじめとする次世代加速器に おいて、NEA(Negative Electron Affinity)-GaAs フォト カソードによる高輝度電子源が重要なコンポネント の一つである。これらの高輝度電子源における最大 の課題は、光陰極の量子効率が使用とともに劣化し てしまう寿命問題である。現在までの研究で、フォ トカソードの寿命は真空度に大きく依存しているこ とがわかっており、その解決策の一つが極高真空の 確立である。そのためには排気系の増強をおこなう 一方、ガス放出係数の小さい材質および表面処理を 同定し、それらで真空容器を構成する必要がある。

本研究ではそのため基礎的研究として BeCu 製四 重極質量分析器(Q-mass)を用いて、サンプルからの ガス放出係数の精密測定を行った。BeCu は溶接が 出来ないなど加工性に制限が大きいが、ガス放出係 数が極めて小さいことがわかっており、測定装置自 身からのバックグラウンドを大幅に抑えることが期 待される。そのため、サンプルからのガス放出が少 なくても、ガス放出係数を精度よく測定することが 可能である。また、Q-mass を用いることで、分子毎 のガス放出係数を測定することが可能である。

本発表ではバックグラウンド(測定系からのガス 放出)とサンプルのガス放出係数の測定結果について 報告する。

2. ガス放出係数測定装置の構築

ガス放出係数測定のために、我々は図1のような 実験装置を構築した。超高真空を実現させるために、 排気系として3000/sと1000/sのターボ分子ポンプの タンデム排気の形を採用した。そして、その先に粗 排気用のロータリーポンプ(900/min)を用いた。

本実験では、測定時には試料室に測定したいサ ンプルを挿入し、アングルバルブ(AV)を閉じること によって、圧力上昇からビルドアップ法を用いてガ ス放出係数の測定を行う。そのため、試料室と Qmass からなる測定系と、排気系の間にアングルバル ブ(AV)を取り付けた。そして、測定系の全圧を測定 するために、エクストラクターゲージを測定系に取 り付けた。



[#] m114358@hiroshima-u.ac.jp



図2:ビルドアップ測定時の圧力の時間変化概念図

本実験ではビルドアップ法によりガス放出係数の 測定を行った。アングルバルブ封鎖後の圧力の時間 変化は図2のようになると予測される。また、この 圧力曲線はあるガス源と微小な排気速度を持ったポ ンプ作用(今回は真空計がそれにあたる)がある時に 現れる曲線で、式で表すと式(2)のように表される。

また、アングルバルブを閉じた直後の図2では赤 丸で囲んだ付近のガス放出係数と圧力の関係は式(2) から導関数をとることで求められる式(1)に従う。そ して、時間がある程度経過し、圧力が定常状態に 入った時、つまり図2において黄色の丸で囲まれた 付近でのガス放出係数と圧力の関係は式(2)で時間を ∞にしてやることにより求められる式(3)で表される。

ー般のビルドアップ測定では排気速度を考慮しない式(1)を用いて、解析が行われるが本研究では、 排気速度を考慮に入れた式(2)と式(3)により解析を行い、この解析の整合性を確認した。

$$Q = V \frac{dP}{dt} \tag{1}$$

$$P = \frac{Q}{S} \left\{ 1 - \exp\left(-\frac{S}{V}\right) t \right\}$$
(2)

$$Q = PS \tag{3}$$

またガス放出係数は、式(4)により求められる。

$$q = \frac{Q}{A} \tag{4}$$

ここで、*q* はガス放出係数、*V* は真空容器の体積、*S* は排気速度、*A* は試料の表面積である。

試料からのガス放出係数は、試料挿入時に測定されるガス放出量から試料未挿入時(バックグラウンド)のガス放出量を差し引く事で、式(4)を用いて求めることが出来る。

$$q_{SA} = \frac{Q_{SA} - Q_{BG}}{A} \tag{5}$$

ここで、*q_{sA}* が試料のガス放出係数、*Q_{sA}* が試料挿入時のガス放出量、*Q_{BG}* が試料未挿入時のガス放出量である。

今回、試料からのガス放出係数を求めた後、式(6) を用いてアレニウスプロットによる、各気体分子に おける活性化エネルギーの同定を試みた。

$$\ln(q) = \frac{-E_d}{RT} + B \tag{6}$$

ここで、 E_d は活性化エネルギー、R は気体定数、T は温度、B 比例定数である。つまり、温度を変えて ガス放出係数を測定し、縦軸に ln(q)、横軸に 1/T を とると、その傾きから活性化エネルギー E_d を求める ことが出来るのである。

4. ガス放出係数の測定

4.1 Q-mass からのガス放出係数の測定

まず、BeCu 製の Q-mass 自身のガス放出係数を測 定し、その性能評価を行った。

Q-mass に排気系をつなぎ、試料室を付けない状態 で、真空排気を行った真空度は、3.36×10⁻⁶ に到達 した。続いて、およそ 200℃で 180 時間のベーキン グを行った後、到達真空度は 4.31×10⁻⁷ まで低下し た。

ベーキング終了後、アングルバルブを閉じ、ビル ドアップ法によるガス放出係数の測定を行った。そ の時の、各マスにおける真空度の時間変化は図 3 の ようになった。

この結果から、クラッキングパターンを考慮して、 式(1)~(3)を用いて各ガス種のガス放出係数を求めた ものを表1に示す。



図3:Q-massのみのビルドアップ測定時における圧力の時間変化

表1:式(1)(2)(3)により解析したガス放出係数

ガス種	q(解析 I)	q(解析Ⅱ)	q(解析Ⅲ)
H_2	2.68E-13	6.59E-13	8.37E-13
CH ₄	1.98E-14	4.56E-14	7.97E-14
H ₂ O	2.11E-16	2.51E-16	3.56E-16
CO	2.56E-14	3.79E-14	1.26E-13
Ar		1.88E-14	2.45E-14
CO ₂	6.54E-16	1.65E-15	3.79E-15

表1を見ても分かるように、各解析値はおよそ等 しいため、解析における整合性に問題はないと思わ れる。また、本実験のビルドアップ測定においては、 酸素、窒素についてはガス放出がほぼ見られなかっ た。したがって、この Q-mass には酸素、窒素のガ ス源はほぼなく、またこの実験装置におけるリーク が無いことも確認される。

過去に測定されたガス放出係数のデータによると、 SUS で 1E-12Pa・m/s[1]、Ti で 6E-13Pa・m/s[1]、Al で 1E-12Pa・m/s[1]であることから、この BeCu の Q-mass からのガス放出係数は、最小の Ti なみに小 さいことが分かる。また、過去に測定された BeCu のガス放出係数は 5.6E-13Pa・m/s[1]より、今回の測 定で得られた値とほぼ一致する。したがって、本実 験では、BeCu 製の Q-mass からのガス放出係数は、 BeCu なみに小さいことを確認した。このことから、 試料からのガス放出係数をこれまで以上の精度で測 定出来ることが期待される。

4.2 装置からのガス放出量の測定

次に BeCu 製 Q-mass に試料室を取り付けた。これ は試料からのガス放出係数を測定する状態でガス放 出量(係数)を測定した際の、装置自身からのガス放 出によるバックグラウンドである。ベーキングを 200℃で 48 時間行った。また、アレニウスプロット における、活性化エネルギーの同定を行うためには、 温度の異なる状態でのガス放出量を測定する必要が あったため、本実験では 300K から 450K まで 50K の間隔でのビルドアップ法によるガス放出量の測定 を行った。300K におけるビルドアップ測定時の圧 力の時間変化を図4に示す。また、ガス種 CO にお ける圧力カーブと温度との依存性を図5に示す。

図4より、真空度が 10⁸より小さい所では信号に ばらつきがあり、バックグラウンドに埋もれてし まっていることがわかる。しかし、それ以上の真空 度においては信号がちゃんと測定されている。また、 図5より温度が上昇するにつれて、平衡圧力が上昇 していることが分かる。



図4:バックグラウンドビルドアップ測定時における圧力の時間変化(300K)



図5: COにおける圧力上昇カーブと温度の関係

4.3 チタンからのガス放出係数の測定

次に、チタンの試料を試料室に挿入した状態での ガス放出量の測定を行った。試料は厚さ1mm、 半径36mmの円盤状で、その試料を200枚 試料室に挿入する。4.2 での条件と同一のベー キングを行った。測定されるガス放出量はサンプル からのものとバックグラウンドを含んでいるので、 式(5)により試料からのガス放出係数を求めた。する と、水素、メタン、水において有意な値が得られた。 その結果を表2に示す。また、水素における試料挿 入時とバックグラウンドでのビルドアップによる圧 力曲線の差を図6に示す。図6より試料挿入時での ガス放出はバックグラウンドでのガス放出よりも大 きく、その差は十分有意な差だと思われる。その他 のガス種では信号は有意ではなかった。



図6:水素におけるバックグラウンドとチタン挿入 時での圧力曲線の差

表2:試料挿入時における、各温度での各ガス種に おけるガス放出係数

q[Pa•m/s]	H ₂	CH_4	H ₂ O
300K	1.71E-12	9.58E-14	1.34E-17
350K	4.59E-12	9.33E-13	7.82E-16
400K	5.63E-12	9.47E-13	4.79E-16
450K	1.83E-11	1.94E-12	4.79E-15

その結果から、チタンからの主なガス種は水素で あることが分かる。ただし、水の室温におけるガス 放出係数はかなり小さな値となっているため、有意 な値とはいえない。過去に測定された室温(およそ 300K)でのチタンのガス放出係数は 6E-13Pa・ m/s[1]である。本実験で得られた値は誤差の評価は まだ行っていないが、誤差を含めると有意な差はな いと考えている。

4.4 アレニウスプロットによる活性化エネルギーの 同定

表2の結果を用いてアレニウスプロットによる活 性化エネルギーの同定を行った。その時のガス種ご とのアレニウスプロットを図7に示す。そして、そ こから求められた活性化エネルギーを表3に示す。



表3:各ガス種の活性化エネルギー

ガス種	H_2	CH ₄	H ₂ O		
活性化エネルギー	0.14	0.18	0.34		
$E_{d}(eV)$					

表3において、チタンにおける吸着の活性化エ ネルギー水が一番大きく、次いでメタン、水となっ た。これは、チタンにおいては水素の脱離速度が最 も早く、メタン、水にかけて遅くなっていくことが 分かる。しかし、この値の絶対値の精度については まだ検討の必要がある。また、今までの測定では、 図8に示すように、装置からのバックグラウンドが 大きいためガス放出が大きいとされるSUSですら、 室温でのガス放出係数の直接測定は出来ていなかっ た。しかし、図7を見ても分かるように、本実験結 果からはバックグラウンドによる影響は表れていな いと思われる。したがって、本実験では装置からの ガス放出を小さくしてやることにより、チタンから のガス放出を直接測定することが出来た。



図8:今までのガス放出係数測定におけるアレニウ スプロット[2]

5. まとめ

本研究は、高性能 NEA-GaAs フォトカソードの長 寿命化の基礎実験として真空チェンバーの構造材か らのガス放出係数を高い精度で分子毎に計測するシ ステムの構築を行うことを目的とした。

本研究ではまず装置自身からのガス放出を小さく し測定精度を高めるため、ガス放出係数が極めて小 さいことがわかっている BeCu という素材で作られ ている Q-mass をもちいて実験装置を構築した。

Q-mass からのガス放出係数を測定したところ、期 待された通り主要気体の水素で 5.88×10⁻¹³Pa・m/s という小さい値が得られた。

この装置を用いてチタンからのガス放出係数を測 定し、初めて室温でのガス放出を直接測定した。そ して水素、メタン、水において有意な値が得られた。 また、その値はそれぞれ 1.71×10⁻¹²、9.58×10⁻¹⁴、 1.34×10⁻¹⁷Pa・m/s であった。このことから、チタ ンから放出される主なガス種は水素であることが分 かった。

6. **今後の展望**

今後比較のため室温でSUSなどの、チタン以外 試料の測定や、表面処理、ベーキングなどの条件に よるガス放出の変化を定量的に評価したい。その成 果を GaAs 等の真空敏感なカソードを用いた電子銃 の性能向上につなげられたらと願っている。

参考文献

- [1] Yuichi ISHIKAWA, "Ultrahigh Vacuum Materials and Outgassing Rate –With a Special Reference to Stainless Steels-",
- [2] Kazuya SAITO, Yukie SATO, Sakae INAYOSHI, Yixin YANG and sonoko TSUKAHARA "outgassing Measurement by switching Between Tow Pumping Paths"